



# Integration Test Document

**TutoratoSmart** 

Riferimento	
Versione	0.2
Data	16/12/2019
Destinatario	Prof.ssa F. Ferrucci
Presentato da	Marco Delle Cave, Francesco Pagano,
	Manuel Pisciotta, Alessia Olivieri
Approvato da	

ITS – INTEGRATION TEST PLAN P a g . 1 | 6



## Revision History

Data	Versione	Cambiamenti	Autori
14/12/2019	0.1	Definizione introduzione, scelta della tecnica di test di integrazione, definizioni di pass/fail criteria	Delle Cave Marco, Pagano Francesco
16/12/2019	0.2	Revisione IntegrationTest	Pisciotta Manuel

ITS – INTEGRATION TEST PLAN P a g . 2 | 6



## <u>Sommario</u>

1.	Introduzione	4
2.	Riferimenti	4
	Test di Integrazione	
	3.1 Approccio di Integration Testing	
	3.2 Componenti da testare	
	Pass/Fail Criteri	



## 1. Introduzione

Il testing di integrazione rappresenta una delle fasi di testing più importanti, in quanto consiste nella verifica delle interazioni tra due o più componenti.

L'obiettivo del testing consiste nella **verifica della corretta interazione tra le componenti** e il rispetto delle interfacce, secondo quanto stabilito nelle Specifiche di Integrazione.

Questo documento ha il compito di identificare la strategia di testing di integrazione per il sistema TutoratoSmart (TS).

## 2. Riferimenti

Per verificare la corretta integrazione dei sottosistemi del sistema **TutoratoSmart** sono stati predisposti dei test case basati sulla divisione in sottosistemi proposta in fase di System Design.

Il documento di riferimento è: TS\_SDD\_V\_0.7.

## 3. Test di Integrazione

#### 3.1 Approccio di Integration Testing

La strategia adottata per il testing di integrazione è quella di tipo "Bottom-up" che consiste nel testare i sottosistemi del layer più basso della gerarchia individualmente, e successivamente testarli congiuntamente ai sottosistemi nel layer di livello superiore. Questo procedimento viene ripetuto fino a quando non viene testato il sistema nella sua interezza. Quindi procederemo in primo luogo con il testing del livello storage, successivamente verificato il corretto funzionamento delle componenti testate, verranno testate congiuntamente con il layer superiore, cioè il layer della logica; infine verranno testati i due strati sottostanti con il layer di presentazione.

La scelta dell'approccio di testing bottom-up non comporta l'utilizzo di test stub, inoltre data la natura del sistema non sarà necessario l'utilizzo di test driver.

Infatti per testare il layer dei dati è sufficiente l'esecuzione delle query e la visualizzazione dei risultati; per testare il layer di logica è sufficiente l'esecuzione dei metodi implementati.

#### 3.2 Componenti da testare

La scelta delle componenti da testare segue la decisione di eseguire la strategia di testing Bottom-up.

Per quanto riguarda lo Storage Layer, quindi, la componente da testare è:

Model.

Verranno testati quindi singolarmente i Bean e successivamente i DAO.

Per quanto riguarda il Logic Layer, le componenti da testare sono:

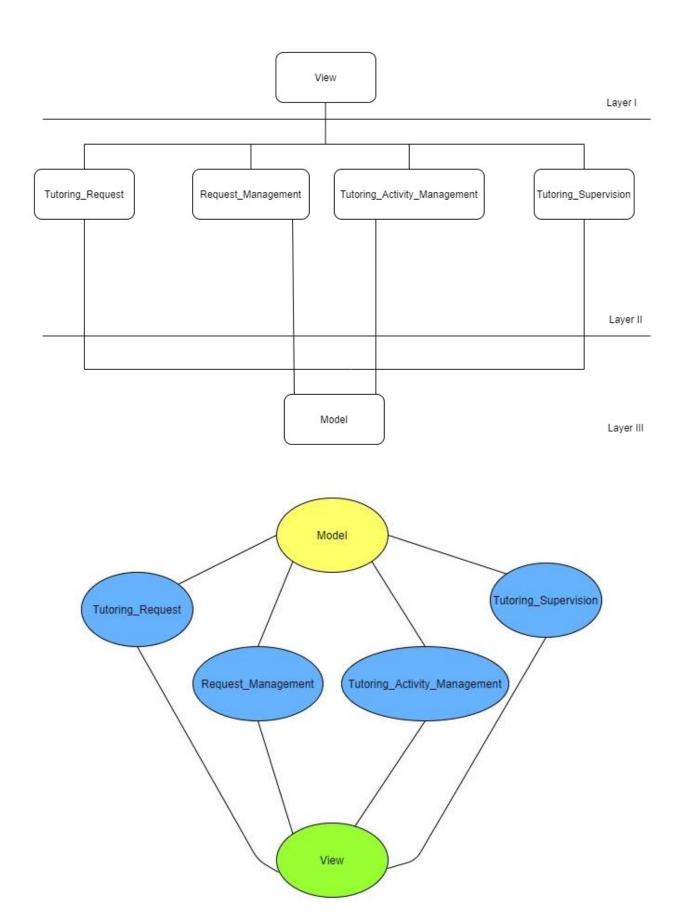
- Tutoring\_Request;
- Request\_Management;
- Tutoring\_Activity\_Management;
- Tutoring\_Supervision;

Per quanto riguarda il Presentation layer, la componente da testare è:

View.

ITS – INTEGRATION TEST PLAN Pag. 4 | 6







## 4. Pass/Fail Criteri

Il testing ha successo se l'output osservato è diverso dall'output atteso: ciò significa che parliamo di SUCCESSO se il test individuerà una failure.

In tal caso questa verrà analizzata e, se legata ad un fault, si procederà alla sua correzione. Sarà infine iterata la fase di testing per verificare che la modifica non abbia impattato su altri componenti del sistema.

Viceversa parliamo di FALLIMENTO se il test non riesce ad individuare un errore.

ITS – INTEGRATION TEST PLAN P a g . 6 | 6